

بررسی، به کارگیری و مقایسه روش‌های برازش جهت تحلیل زیر پیکسل تصاویر جابه‌جایی ذرات

 علی ناصری¹، آرمان محسنی^{2*}

1- کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2- استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

* تهران، صندوق پستی 16589-53571، ar_mohseni@sbu.ac.ir

چکیده

تحلیل تصاویر جابه‌جایی ذرات یکی از مراحل اصلی اندازه‌گیری در اغلب روش‌های اندازه‌گیری تصویری است. تصاویر جابه‌جایی ذرات برای اندازه‌گیری تغییر شکل جامدات و سرعت سیالات به کار می‌رود. برای نمونه روش سرعت‌سنجی با تصویر ذرات یکی از روش‌های متداول اندازه‌گیری است که قابلیت اندازه‌گیری سرعت لحظه‌ای جریان سیال را دارد. در این روش با استفاده از ذرات کوچک شناور در جریان که قابلیت حرکت همراه جریان سیال و بازتابش نور را دارند، الگوی حرکت سیال توسط دستگاه تصویربرداری ثبت شده و سرعت جریان سیال پس از تحلیل به دست می‌آید. یکی از روش‌هایی که به منظور تحلیل تصاویر جابه‌جایی ذرات به کار می‌رود، تحلیل همبستگی است که در آن با تقسیم تصاویر به پنجره‌های کوچک واکاوی جهت حرکت ذرات ثبت شده در هر پنجره محاسبه شده و در نتیجه بردارهای جابه‌جایی کل ذرات موجود در تصویر تعیین می‌شود. یکی از خصوصیت‌های این روش به آن وابسته است، تخمین محل نقطه بیشینه همبستگی است. هدف این پژوهش بررسی روش‌های برازش و به کارگیری آن‌ها در الگوریتم تحلیل جابه‌جایی ذرات به منظور دستیابی به دقت زیرپیکسل در تعیین بیشینه همبستگی و تعیین جابه‌جایی ذرات با دقت زیرپیکسل است. به این منظور به بررسی تئوری و تجربی روش‌های برازش با سهمی و رویه درجه دو پرداخته می‌شود. جهت دستیابی به شرایط تعریف شده به جای استفاده از سیال از تغییر شکل جسم جامد تحت بارگذاری یکنواخت و به جای ذرات شناور در سیال از توزیع ذرات بر روی سطح جسم جامد استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد هر دو الگوریتم برازش مورد بررسی در این تحقیق دارای قابلیت اندازه‌گیری میزان جابه‌جایی در ابعاد زیرپیکسل و میکرومتر با میزان خطای 0.035 پیکسل یا یک میکرومتر است.

اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل
 دریافت: 15 دی 1396
 پذیرش: 21 فروردین 1397
 ارائه در سایت: ۹۹ اردیبهشت ۹۹۹۹
 کلید واژگان:
 سرعت‌سنجی با تصویر ذرات (پی‌ای‌وی)
 دقت زیرپیکسل
 تحلیل همبستگی
 برازش تابع
 اندازه‌گیری تغییر شکل دوبعدی

Investigation, implementation, and comparison of fitting methods for sub-pixel analysis of particle displacement images

Ali Naseri, Arman Mohseni*

Faculty of Mechanical and Energy Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

* P.O.B. 16589-53571 Tehran, Iran, ar_mohseni@sbu.ac.ir

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper
 Received 05 January 2018
 Accepted 10 April 2018
 Available Online 99 May 1999

Keywords:

Particle Image Velocimetry (PIV)
 Subpixel Accuracy
 Correlation Analysis
 Function Fitting
 Measurement of Two Dimensional Deformation

ABSTRACT

Analysis of particle displacement images is a main step in several image-based measurement techniques. Particle displacement images are used for the measurement of deformation of solids as well as velocity of fluids. For example, particle image velocimetry (PIV) is one of the common flow measurement techniques, which is capable of measuring instantaneous flow velocity. In this method, visualized flow patterns by small tracer particles, which follow the fluid flow and reflect an incident light, are recorded by a camera successively, and the analysis of particle movements in recorded images results in the velocity of flow field. Correlation analysis is commonly used for the analysis of particle shift images, in which images are divided into smaller windows called interrogation windows. The common displacement vector of particles in each interrogation window is determined by correlation analysis, which in turn results in displacement vectors in the entire image. The accuracy of this method is dependent on the estimation of the location of the maximum value of correlation with subpixel accuracy. The objective of this research is the evaluation of function fit methods to estimate the correlation peak location with subpixel accuracy. For this purpose, parabolic curve and second order surface fitting are investigated theoretically and experimentally. To achieve definite displacements, the deformation of a solid part under uniform loading is investigated instead of fluid flow and the displacement of point patterns painted on the solid surface are analyzed. The results show that both function fit methods are capable of resolving subpixel movements with the accuracy of 0.035 pixel or one micrometer in this research.

1- مقدمه

واکاوی یا جستجوی متناظر^۷ تحلیل شده و بردارهای جابه‌جایی در هر پنجره و در نتیجه الگوی حرکتی ذرات در تصویر با دقت پیکسل به دست می‌آید. برای افزایش دقت روش سرعت‌سنجی با تصویر ذرات از روش‌های مختلفی جهت تحلیل تصویر استفاده می‌شود که روش برازش تابع جهت تعیین جابه‌جایی زیرپیکسل در تصاویر جابه‌جایی ذرات یکی از این روش‌ها است [9]. لاورنس و کروتاپالی در تحلیل تصاویر سرعت‌سنجی با تصویر ذرات در ابعاد زیرپیکسل از انواع مختلف برازش استفاده کرده و به صورت تجربی صحت‌سنجی کردند [10]. همچنین رهیافت تکراری زیرپیکسل نیز توسط لیکوریدر [11] و روش سوپر رزولوشن در تحلیل زیرپیکسل سرعت‌سنجی با تصویر ذرات توسط اسکارانو [12] به کار گرفته شدند. در سال‌های اخیر سالاری و شفیعی [13] از میکروحواسبات برای سرعت‌سنجی با تصویر ذرات استفاده کردند و به صورت تجربی میدان سرعت را در درون یک لوله مشخص کردند. ضابطیان [14] با کمک تصویربرداری میکروسکوپی به جداسازی میکرو ذرات معلق در یک کانال پرداخت و منظرین و اکبری [15] با استفاده از روش سرعت‌سنجی با تصویر ذرات به بررسی میدان جریان در ناحیه‌ی خروجی جریان از یک توربوماشین گریز از مرکز پرداختند که نتایج آن به مدل‌سازی صحیح جریان مغشوش در این نوع جریان‌ها کمک شایانی می‌تواند داشته باشد.

در تحقیقات گذشته روش‌های برازش زیرپیکسل به خصوص برازش با سهمی و رویه مرتبه دو به صورت متداول مورد استفاده بوده است. به دلیل سادگی و سرعت بالا در محاسبات، این دو روش برازش در تحلیل داده در زمان اندازه‌گیری بسیار پرکاربرد است. با این حال بررسی جزئی این دو روش و مقایسه کمی آن‌ها در دسترس نیست. در این پژوهش با استفاده از تئوری‌های موجود در روش سرعت‌سنجی با تصویر ذرات به بررسی میزان جابه‌جایی در ابعاد زیرپیکسل پرداخته می‌شود و به دلیل سادگی، سرعت بالا در محاسبات و هزینه محاسباتی اندک، از دو روش برازش با سهمی درجه دوم و برازش با رویه درجه دو جهت افزایش دقت تحلیل همبستگی به مقیاس زیرپیکسل استفاده می‌شود و دقت به کارگیری هر یک از این روش‌ها

لودویک پرنال از جمله افرادی بود که در زمینه آشکارسازی جریان سیال گام برداشت. او در کانال آبی که جهت بررسی ویژگی‌های مختلف جریان بر بالواره^۱ و اجسام دیگر ساخته بود، قادر شد ویژگی‌های حرکت سیال را مشاهده کند و با تغییر پارامترهای آزمایش خود به بررسی ویژگی‌های مختلف پدیده‌های جریان سیال بپردازد. پس از گذر یک قرن با پیشرفت‌هایی که در زمینه لیزر، الکترونیک، رایانه و تصویربرداری رخ داد، نیاز به توسعه روشی جهت آشکارسازی کمی جریان سیال بیشتر از پیش نمایان گشت [1]. سرعت‌سنجی با تصویر ذرات و یا به اختصار، پی‌آی‌وی^۲ روشی است که پژوهش‌گران توانستند با ابداع آن گام بزرگی را در زمینه آشکارسازی و اندازه‌گیری جریان سیال بردارند. این روش از دهه شصت شمسی توسط رونالد آدریان به فضای تحقیقاتی راه یافت [2] و زمینه را برای کارهای تجربی در این حوزه هموار کرد. او با استفاده از روش همبستگی به تحلیل تصاویر ذرات پرداخت و تئوری این روش توسط او و کین^۳ در سال‌های 1991-1993 میلادی توسعه پیدا کرد [3]. بازسازی پنجره‌های واکاوی با در نظر گرفتن گرادپان سرعت توسط اشفرت فراست و هوانگ و بررسی جریان‌های آشفته در کانال‌های روباز توسط اوتامی از دیگر فعالیت‌ها در این حوزه بوده است [4].

در این روش سامانه اندازه‌گیری از چند جز اصلی شامل دستگاه تولید ذراتی که قابلیت بازتابش نور را دارند و حرکتشان تابع جریان سیال است، دستگاه تصویربرداری یک منبع نور جهت نمایان ساختن ذرات (معمولاً لیزر پالسی)، دوربین تصویربرداری، دستگاه هم‌زمان‌سازی تابش نور و تصویربرداری و سامانه نوری جهت هدایت نور به محل اندازه‌گیری و تولید صفحه نوری تشکیل می‌شود.

شکل 1 یک سامانه سرعت‌سنجی با تصویر ذرات را نشان می‌دهد. ابتدا ذرات کوچک که تابع حرکت جریان سیال هستند^۴ به مجرای جریان تزریق می‌شود. با حرکت سیال در کانال جریان با استفاده از سامانه تصویربرداری، دو عکس از ذرات در یک بازه‌های زمانی کوچک گرفته می‌شود. اغلب فاصله زمانی این دو تصویر آن قدر کوچک است که امکان باز و بسته شدن دریچه دوربین جهت تصویربرداری وجود ندارد و به این منظور دریچه دوربین باز نگهداشته شده و محیط تاریک می‌شود و ذرات همراه جریان در محل عکسبرداری با استفاده از لیزر پالسی به صورت لحظه‌ای روشن می‌شود. زمان تابیدن نور به ذرات و گرفتن تصویر از آن‌ها توسط یک دستگاه هم‌زمان‌ساز تعیین می‌شود. سپس با تحلیل تصاویر ثبت شده مقدار جابه‌جایی ذرات محاسبه و بردارهای جابه‌جایی ذرات به دست می‌آید [3,1].

تصاویر جابه‌جایی ذرات برای اندازه‌گیری تغییر شکل و جابه‌جایی اجسام جامد نیز به کار می‌رود. براگا و همکاران [6] و وایت و همکاران [7] از تحلیل تصاویر جابه‌جایی ذرات با الگوریتم همبستگی برای اندازه‌گیری تغییر شکل سازه‌های فلزی استفاده کرده‌اند. ایشیل‌بوپاکر و همکاران [8] از ترکیب اسکن لیزری، تحلیل همبستگی و تحلیل استریوسکوپی برای اندازه‌گیری تغییر شکل سه‌بعدی سطح استفاده نموده‌اند.

تحلیل همبستگی^۵ یکی از روش‌های متداول تحلیل تصاویر در روش سرعت‌سنجی با تصویر ذرات است. در این روش با تقسیم تصویر به پنجره‌های واکاوی یا جستجو^۶ جهت حرکت ذرات تصویربرداری شده در دو پنجره

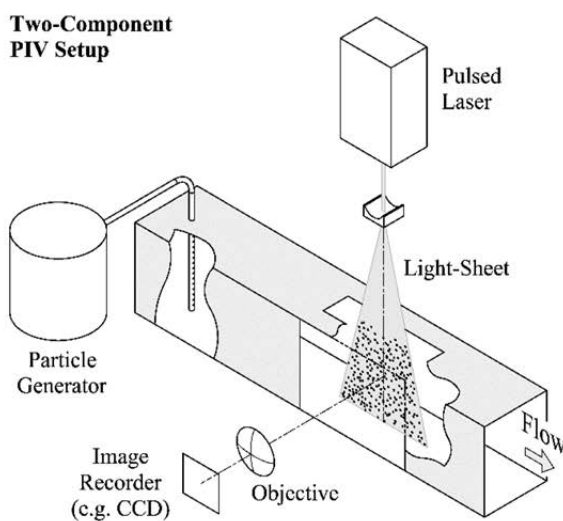


Fig. 1 Two-component PIV setup [5]

شکل 1 سامانه سرعت‌سنجی با تصویر ذرات دو مؤلفه‌ای [5]

⁷ پنجره‌های واکاوی (یا جستجوی) متناظر عبارت از پنجره‌های واکاوی در دو یا چند تصویر هم‌اندازه به گونه‌ای است که در صورت انطباق تصاویر بر هم منطبق شوند.

¹ Airfoil
² Particle Image Velocimetry (PIV)
³ Keane
⁴ Tracer particles
⁵ Cross-Correlation
⁶ Interrogation windows

در آن I'_1 و I'_2 به ترتیب شدت نور نرمال شده تصاویر اول و دوم به بازه $[0, 1]$ است. در رابطه (1) با حرکت دادن پنجره واکاوی دوم، I'_2 بر پنجره واکاوی تصویر اول، I'_1 ، با ضرب مقادیر روشنایی نقاطی که بر هم منطبق شده‌اند و جمع آن‌ها مقادیر همبستگی به دست می‌آید که با افزایش میزان انطباق تصاویر این مقادیر بیشتر می‌شود و بیشینه آن بیشترین میزان انطباق تصاویر را نشان می‌دهد. در این حالت (k_1, k_2) متناظر با آن، بردار جابه‌جایی نسبت به مرکز صفحه همبستگی را با دقت پیکسل به دست می‌دهد [17, 1]. روش‌های افزایش دقت در تعیین بردار جابه‌جایی در مقیاس زیرپیکسل در ادامه ارائه می‌شود.

2-2- تئوری تحلیل زیرپیکسل

در برخی اندازه‌گیری‌ها دستیابی به بردارهای جابه‌جایی با دقت یک پیکسل قابل قبول است. در بسیاری از اندازه‌گیری‌ها دقت کمتر از یک پیکسل در ثبت جابه‌جایی‌ها مطلوب است. برای نمونه در بررسی تغییر شکل یک جسم جامد اغلب جابه‌جایی نقاط در اثر تغییر شکل کوچک و با فناوری متداول تصویربرداری در حد زیرپیکسل است. در این صورت تحلیل جابه‌جایی باید تا مقیاس زیرپیکسل دقیق باشد. در سنجش از راه دور یک پیکسل از تصاویر گرفته شده از طریق ماهواره‌ها می‌تواند معادل فاصله 80 متر بر زمین باشد، به همین دلیل بررسی در ابعاد پیکسلی حدود ± 40 متر خطا خواهد داشت، که در صورت بررسی در ابعاد 0.1 پیکسل این مقدار خطا به ± 4 متر کاهش می‌یابد [17]. برای تحلیل همبستگی تصاویر با دقت جابه‌جایی زیرپیکسل می‌توان از روش‌های برازش برای تعیین مقدار جابه‌جایی استفاده کرد. در ادامه روش‌های برازش سهمی درجه دوم و روبه درجه دو ارائه می‌شود.

2-2-1- برازش سهمی درجه دوم

در صفحه همبستگی اگر مقدار تبدیل همبستگی گسسته C_d در نقطه (k_1, k_2) بیشینه باشد، نقطه بیشینه تابع درجه دوم $C(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ به صورت رابطه (2) است.

$$C(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 \quad (2)$$

این تابع از نقاط $(k_1 - 1, k_2)$ ، (k_1, k_2) و $(k_1 + 1, k_2)$ می‌گذرد و تخمین محل بیشینه تابع همبستگی در جهت x (شکل 2) را با دقت زیرپیکسل به دست می‌دهد. به طور مستقل با برازش منحنی درجه دو در

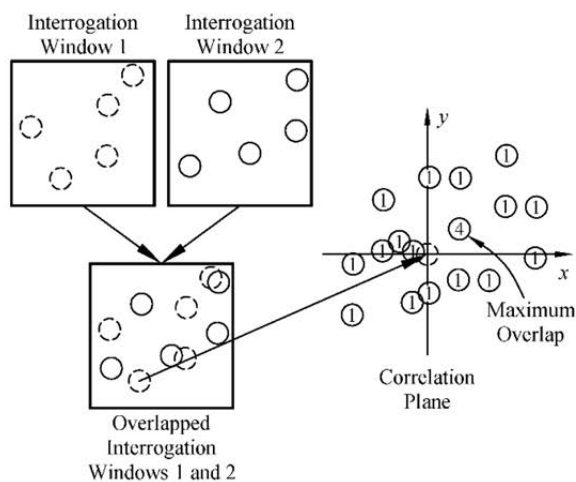


Fig. 2 Simplified correlation analysis

شکل 2 تحلیل همبستگی به شکل ساده

در تعیین جابه‌جایی‌های زیرپیکسل مشخص و مقایسه می‌شود. تغییر شکل جسم جامد تحت بارگذاری جهت دستیابی به شرایط تعریف شده مورد بررسی قرار گرفته و به جای استفاده از ذرات همراه سیال از الگوی نقاط روی سطح جسم جامد تحت بارگذاری استفاده می‌شود.

در بخش دوم این مقاله تئوری‌ها و روش‌های مورد استفاده ارائه شده و بررسی تجربی و تحلیل داده‌ها در بخش سه ارائه شده است. به دنبال آن تحلیل نتایج در بخش چهار و نتیجه‌گیری در بخش پنج آمده است.

2- تئوری و روش‌ها

روش همبستگی، روش مورد استفاده در تحلیل در مقیاس پیکسل است و روش‌های برازشی که برای تحلیل زیرپیکسل استفاده می‌شود برازش سهمی درجه دوم و برازش روبه درجه دو با روش حداقل مربعات است که در ادامه به شرح آن‌ها پرداخته می‌شود.

2-1- تئوری همبستگی

روش همبستگی یکی از روش‌هایی است که به صورت متداول برای تحلیل تصاویر جابه‌جایی به کار می‌رود. این روش الگوهای یکسان در دو تابع مشابه را تعیین می‌کند. این روش می‌تواند الگوهای مشابه را حتی با وجود اختلالات و نویز در مقادیر تابع تعیین کند [16]. جهت تحلیل همبستگی تصاویر ذرات، ابتدا هر یک از تصاویر به تعدادی پنجره کوچک‌تر به نام پنجره‌های واکاوی تقسیم می‌شوند. ابعاد این پنجره‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که دست کم سه تا پنج ذره در آن قرار گیرند. سپس پنجره‌های واکاوی قرار گرفته در محل یکسان از دو تصویر پی‌درپی با یکدیگر مقایسه می‌شوند. در زیر عملکرد روش همبستگی به شکل ساده شرح داده می‌شود.

شکل 2 دو پنجره واکاوی را نمایش می‌دهد. پنجره اول از عکس گرفته شده در زمان t از ذرات متحرک و پنجره دوم از عکس گرفته شده در زمان $t + \Delta t$ و از یک محل یکسان در تصویرها انتخاب شده‌اند. جابه‌جایی ذرات باعث می‌شود مکان آن‌ها در پنجره دوم نسبت به پنجره اول متفاوت باشد، همچنین ممکن است ذراتی از پنجره دوم خارج یا به آن وارد شوند. با هم‌پوشانی دو پنجره جابه‌جایی ذرات قابل تشخیص است. برای تشخیص جهت و مقدار جابه‌جایی هر یک از نقاط در پنجره واکاوی از تصویر اول به مرکز یک دستگاه مختصات منتقل می‌شود. صفحه این دستگاه مختصات صفحه همبستگی¹ نامیده می‌شود. نقاط پنجره واکاوی دوم نیز به این صفحه منتقل می‌شوند، به گونه‌ای که محل اولیه هر نقطه (که در پنجره واکاوی اول نمایش داده شده) به مرکز مختصات در صفحه همبستگی منتقل شود. در مکان هر ذره تعداد تصاویر ذرات منطبق شده بر هم با عدد نشان داده شده است. بردار جابه‌جایی مشترک ذرات برداری است که مرکز صفحه همبستگی را به نقطه‌ای که میزان هم‌پوشانی در آن بیشینه است، شماره 4 در تصویر، متصل می‌کند.

برای دو پنجره واکاوی از یک تصویر خاکستری نرمال شده با توزیع شدت نورهای گسسته $I'_1(n_1, n_2)$ و $I'_2(n_1, n_2)$ از $\mathbb{Z}^2 \subset \mathbb{R} \subset [0, 1]$ ، تبدیل همبستگی گسسته، C_d ، در مقیاس پیکسل به صورت رابطه (1) تعریف می‌شود.

$$C_d: \mathbb{Z}^2 \rightarrow [0, 1] \subset \mathbb{R}$$

$$C_d\{I'_1, I'_2\}(k_1, k_2) = \sum_{n_1, n_2} I'_1(n_1, n_2) I'_2(n_1 + k_1, n_2 + k_2) \quad (1)$$

¹ Correlation Plane

$$a_5 = \frac{1}{4\delta x \delta y} (C_1 - C_3 - C_7 + C_9) \quad (15)$$

$$x_{\max} = \frac{a_2 a_5 - 2a_1 a_4}{4a_3 a_4 - a_5^2} \quad (16)$$

$$y_{\max} = \frac{a_1 a_5 - 2a_2 a_3}{4a_3 a_4 - a_5^2} \quad (17)$$

3- بررسی تجربی و تحلیل داده‌ها

3-1- تجهیز آزمایشگاهی

کاربرد تجربی روش‌های برازش در این بخش ارائه شده است. از تغییر شکل جسم جامد تحت بارگذاری جهت دستیابی به شرایط معین در بررسی تئوری سرعت‌سنجی و روش‌های برازش استفاده شده است. به جای استفاده از ذرات شناور در سیال از توزیع ذرات چسبیده به سطح جسم استفاده شده است. توزیع نقاط به وسیله اسپری رنگ و با پاشش قطره‌های رنگ بر یک صفحه قابل ارتجاع ایجاد شده است. با استفاده از یک مکانیزم چرخنده، شکل 4، صفحه قابل ارتجعی از جنس لاستیک تحت کشش قرار گرفته و در بارگذاری‌های مختلف، تصاویر جابه‌جایی نقاط ثبت می‌شوند. ذرات در تصاویر حاصل دارای جابه‌جایی در مقیاس زیرپیکسل هستند و با استفاده از تحلیل پیکسلی در روش همبستگی نمی‌توان بردارهای جابه‌جایی اعمال شده را محاسبه نمود. استفاده از الگوریتم‌های برازش زیرپیکسل امکان تحلیل تصاویر ثبت شده را با دقت زیرپیکسل فراهم می‌آورد.

تجهیز آزمایش در شکل 4 شامل پایه دوربین، مکانیزم کشش، اهرم چرخش جهت دوران مجموعه چرخ‌دنده‌ها به صورت دستی و در نهایت اعمال کشش بر قطعه، منبع نور جهت روشنایی صفحه در حال کشش و دوربین فیلم‌برداری است. مکانیزم دستگاه حرکت دورانی اهرم چرخش را به حرکت خطی تبدیل می‌کند به نحوی که هر چرخش کامل اهرم معادل 0.6 میلی‌متر کشش خطی وارد بر صفحه قابل ارتجاع است. وزن زیاد پایه‌های این تجهیز اثرات ارتعاشات محیط را به خوبی حذف می‌کند.

3-2- اندازه‌گیری و تحلیل داده

به منظور ثابت نگهداشتن دوربین هنگام تصویربرداری، ثبت تصاویر به صورت فیلم‌برداری بوده و تصاویر اندازه‌گیری از فریم‌های فیلم استخراج می‌شوند. تصاویر حاصل دارای قابلیت تفکیک هشت بیت برای هر رنگ اصلی قرمز، سبز و آبی و جابه‌جایی نقاط در آن‌ها در ابعاد زیرپیکسل است.

برای تحلیل تصاویر نهایی، با استفاده از روش همبستگی، آن‌ها به پنجره‌های واکاوی کوچک‌تر تقسیم شده و با استفاده از رابطه (1)، توزیع همبستگی معادل هر جفت پنجره واکاوی محاسبه شده و بیشینه این مقدار، بردار جابه‌جایی متناظر با پنجره‌های واکاوی را به دست می‌دهد. در

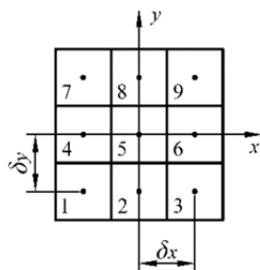


Fig. 3 Points used in quadratic surface fitting

شکل 3 نقاط مورد استفاده در برازش رویه درجه دو

راستای y بر نقاط $(k_1, k_2 - 1)$ ، (k_1, k_2) و $(k_1, k_2 + 1)$ ، تخمین محل بیشینه تابع همبستگی در این جهت به دست می‌آید. اگر فاصله بین دو پیکسل برابر با δ ، مقدار تابع همبستگی در نقطه میانی C_1 و مقدارهای تابع همبستگی دو نقطه کناری در یک راستای دلخواه قائم یا افقی C_2 و C_3 باشند، آنگاه ضرایب‌های a_0 ، a_1 و a_2 به صورت روابط (3-5) به دست می‌آید.

$$a_0 = C_1 \quad (3)$$

$$a_1 = \frac{C_2 - C_3}{2\delta} \quad (4)$$

$$a_2 = \frac{C_2 + C_3 - 2C_1}{2\delta^2} \quad (5)$$

بدین ترتیب با استفاده از ضرایب به دست آمده فاصله نقطه بیشینه در این تابع نسبت به نقطه مرکزی با شدت C_1 و مختصات محلی $(0,0)$ ، از رابطه (6) به دست می‌آید.

$$\epsilon = \frac{(C_3 - C_2) \delta}{2(C_2 + C_3 - 2C_1)} \quad (6)$$

معادله (6) در هر یک از راستاهای x و y قابل استفاده است.

2-2-2- برازش تابع با روش مجموع حداقل مربعات

جهت افزایش دقت تعیین محل نقطه بیشینه در صفحه همبستگی می‌توان از برازش رویه استفاده کرد. در این صفحه برای نقطه حداقل و مجموعه‌ای از نقاط همسایه آن $C_j(x_j, y_j)$ ، $1 \leq j \leq N$ ، در دستگاه مختصات دکارتی شکل 2، برازش تابع حقیقی $C(x, y; a_k)$ با پارامترهای $a_k \in \mathbb{R}$ می‌تواند محل نقطه بیشینه در صفحه همبستگی را با دقت زیرپیکسل به دست دهد.

روش حداقل مربعات روشی ریاضی برای یافتن پارامترهای a_k است به طوری که مجموع مربعات اختلاف مقدار همبستگی نقاط $I_j(x_j, y_j)$ و مقدار همبستگی تخمینی تابع برازش حداقل شود [18,17]. با در نظر گرفتن تابع چندجمله‌ای درجه دو $C(x, y)$ به صورت رابطه (7)

$$C(x, y; a_k) = a_0 + a_1 x + a_2 y + a_3 x^2 + a_4 y^2 + a_5 xy, \quad k \in \{0, 1, \dots, 5\} \quad (7)$$

که در آن ضرایب چند جمله‌ای است، برای هر نقطه بیشینه محلی، مجموع مربعات اختلاف‌های مقدارهای برازش شده از مقادیرهای واقعی در صفحه همبستگی، R ، برابر با رابطه (8) است.

$$R(a_k) = \sum_{j=1}^N [C(x_j, y_j; a_k) - C_j(x_j, y_j)]^2 \quad (8)$$

برای کمینه کردن مقدار باقیمانده، باید مشتق باقیمانده را نسبت به هر یک از پارامترها a_k برابر با صفر باشد:

$$\frac{\partial R(a_k)}{\partial a_k} = 0, \quad \forall k \in \{0, 1, 2, \dots, 5\} \quad (9)$$

در این تحقیق نه نقطه، $N = 9$ ، مطابق با شکل 3، شامل هشت نقطه در همسایگی محل بیشینه همبستگی، نقطه 5 در شکل، جهت برازش مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس روابط (10-17) را به صورت زیر داریم.

$$a_0 = -\frac{1}{9} (C_1 - 2C_2 + C_3 - 2C_4 - 5C_5 - 2C_6 + C_7 - 2C_8 + C_9) \quad (10)$$

$$a_1 = -\frac{1}{6\delta x} (C_1 - C_3 + C_4 - C_6 + C_7 - C_9) \quad (11)$$

$$a_2 = -\frac{1}{6\delta y} (C_1 + C_2 + C_3 - C_7 - C_8 - C_9) \quad (12)$$

$$a_3 = \frac{1}{6(\delta x)^2} (C_1 - 2C_2 + C_3 + C_4 - 2C_5 + C_6 + C_7 - 2C_8 + C_9) \quad (13)$$

$$a_4 = \frac{1}{6(\delta y)^2} (C_1 + C_2 + C_3 - 2C_4 - 2C_5 - 2C_6 + C_7 + C_8 + C_9) \quad (14)$$

تصاویر به صورت خطی نرمال می شود. اگر I شدت نور اولیه پیکسل ها و I' شدت نور نرمال شده آن ها باشد، با تغییر این مقیاس به بازه صفر تا یک با رابطه (18) تصویر نرمال شده به دست می آید که در آن شدت نور از صفر تا یک تغییر کرده و تمایز بین نقاط روشن تصویر و پس زمینه آن آشکارتر است (شکل 5-b).

$$I' = \frac{I - I_{\min}}{I_{\max} - I_{\min}} \quad (18)$$

در این رابطه I_{\max} و I_{\min} به ترتیب کمینه و بیشینه شدت نور در تصویر نرمال نشده است.

3-3-2 حذف روشنایی پس زمینه

تغییر رنگ یا روشنایی پس زمینه در اثر عوامل محیطی، تنظیمات عکسبرداری و نویز، بر دستیابی به یک نقطه بیشینه همبستگی منحصر به فرد تأثیرگذار است و حذف آن می تواند افزایش کیفیت تابع همبستگی و افزایش دقت در تعیین بردار جابه جایی را به همراه داشته باشد. در شکل 6-a افزایش دقت در تعیین بردار جابه جایی با رنگ روشن و روشنایی پس زمینه به رنگ خاکستری ملاحظه می شود. برای حذف رنگ پس زمینه می توان متوسط شدت نور پیکسل های تصویر نرمال شده را به عنوان مبنا انتخاب و مقادیر پیکسل های دارای شدت نور کمتر از آن را برابر با صفر قرار داد. تصویر شکل 6-b نتیجه حذف رنگ پس زمینه را نشان می دهد.

3-3-3 متوسط گیری

برای رفع نویز در تصاویر گرفته شده از هر حالت کشش صفحه ارتجاعی چند تصویر گرفته می شود. به دلیل تصادفی بودن نویز با متوسط گیری از تصاویر گرفته شده اثر نویز کاهش یافته یا از بین می رود. در صورتی که مکان نقاط تصویر با زمان تغییر کند (مانند روش سرعت سنجی تصویری ذرات) استفاده از این روش براساس حد تفکیک زمانی قابل قبول، محدود یا غیرممکن می شود.

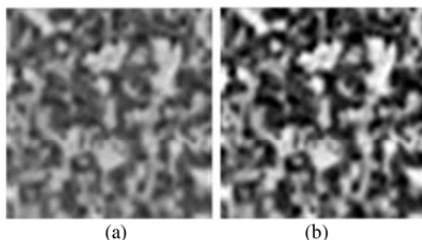


Fig. 5 Image normalization. (a) Original image, (b) normalized image
شکل 5 نرمال سازی تصویر، الف- تصویر اولیه، ب- تصویر نرمال شده

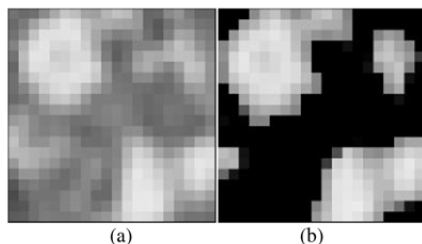


Fig. 6 Background elimination. (a) Original image, (b) background eliminated

شکل 6 حذف روشنایی پس زمینه، الف- تصویر اولیه، ب- تصویر بعد از حذف روشنایی پس زمینه

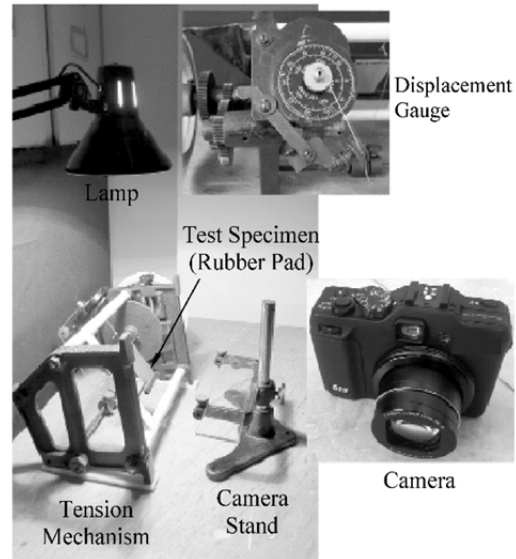


Fig. 4 Experiment setup

شکل 4 تجهیز آزمایشگاهی

جابه جایی زیرپیکسل محل بیشترین مقدار همبستگی در نزدیکی مرکز صفحه همبستگی است. به همین دلیل روش همبستگی در ابعاد پیکسلی قادر به ثبت جابه جایی بین دو تصویر نیست و به این منظور باید از الگوریتم های تحلیل زیرپیکسل استفاده نمود. برای یافتن میزان جابه جایی زیرپیکسل از برازش سهمی درجه دوم و برازش رویه درجه دو استفاده می شود.

برازش سهمی درجه دو در صفحه همبستگی در راستای افقی و عمودی (شکل 2) به صورت مستقل صورت می پذیرد و در هر راستا مؤلفه بردار مکان نقطه بیشینه همبستگی را از رابطه (6) با دقت زیرپیکسل تقریب می کند. در هر راستا سه پیکسل شامل پیکسل متناظر با بیشینه همبستگی و دو پیکسل پیش و پس آن جهت برازش به کار می روند.

در روش برازش رویه درجه دو، روابط (16,17)، از یک آرایه سه در سه از نقاط تصویر استفاده می شود که پیکسل متناظر با بیشینه همبستگی در مرکز آن قرار دارد.

از روش های بهبود تصویر می توان جهت افزایش دقت در تعیین نقطه بیشینه همبستگی با برازش منحنی یا رویه بهره جست. در ادامه چند روش بهبود تصویر ارائه می شوند.

3-3-3 روش های بهبود تصویر

3-3-1-1 نرمال سازی تصویر

هنگامی که تفاوت بین شدت نور نقاط روشن و زمینه تصویر زیاد باشد و شدت روشنایی پس زمینه به صفر نزدیک باشد، تحلیل همبستگی پاسخ های قابل قبولی به دست می دهد. در شکل 5-a مشاهده می شود که تفاوت شدت نور بین نقاط پس زمینه و نقاط روشن، کم و رنگ نقاط روشن به رنگ پس زمینه نزدیک است، همچنین به دلیل عوامل محیطی مانند نور محیط امکان دارد در تصاویر گرفته شده، میزان روشنایی تصاویر متفاوت باشد و تفاوت در شدت نور نقاط دو تصویر می تواند مقایسه آن ها را با خطا همراه سازد.

از آن جا که سطح های روشنایی بسته به قابلیت تفکیک دوربین (برای نمونه 256 سطح در دوربین 8 بیت و 4096 سطح در دوربین 12 بیت) متفاوت است، مقادیر شدت نور در تصویر برای یکسان سازی میزان روشنایی

¹ Ensemble averaging

4- تحلیل نتایج

4-1- تصاویر مصنوعی با جابه‌جایی زیرپیکسل

برای ارزیابی روش‌های برازش از تصاویری جابه‌جایی مصنوعی استفاده می‌شود. الگوی هر نقطه در تصویر که متناظر با یک نقطه هندسی است، شامل مجموعه‌ای از پیکسل‌هاست که توزیع شدت نور در آن‌ها براساس تابع گوسی¹ به دست آمده است و در آن پیکسلی دارای بیشترین شدت نور است که در مرکز پیکسل‌های تشکیل‌دهنده نقاط قرار دارد و به عنوان مرکز نقطه شناخته می‌شود. تابع شدت نور $I(r)$ این توزیع در معادله (19) داده شده است که در مختصات قطبی با مبدا مختصات واقع بر مرکز هر الگوی نقطه، d_T قطر الگوی نقطه گوسی و r فاصله تا مرکز نقطه است. مقدار I_{max} در تصاویر هشت بیتی برابر با 255 و در تصویر نرمال شده برابر با یک، به صورت رابطه (19) است.

$$I(r) = I_{max} \exp\left(\frac{-8r^2}{d_T^2}\right) \quad (19)$$

در شکل 7 نمونه‌ای از تصاویر تولیدی با این روش مشاهده می‌شود. هر دو عکس دارای توزیع نقاط به صورت تصادفی هستند و تصویر دوم نسبت به تصویر اول دارای جابه‌جایی زیرپیکسل است. به این دلیل پیکسل‌های پیکسل‌های دارای بیشینه روشنایی تغییر مکان نداده و تغییر توزیع شدت روشنایی بین دو تصویر بسیار کم است. الگوریتم همبستگی در مقیاس پیکسل به دلیل عدم تغییر در محل پیکسل با شدت نور بیشینه قادر به ثبت جابه‌جایی نیست، اما با استفاده از روش‌های برازش در زیربخش‌های 1-2-2 و 2-2-2 و تفاوتی که در توزیع شدت نورها وجود دارد، می‌توان جابه‌جایی در ابعاد زیرپیکسل را محاسبه کرد.

به منظور تعیین دقت روش، نتایج تحلیل تصاویر با روش‌های برازش ارائه شده با نتایج حاصل از نرم‌افزار پی‌آی‌ویو² مقایسه شده است. رابطه خطا به علت هم‌جهت بودن نسبی بردارهای جابه‌جایی بر پایه مقایسه اندازه بردارهای جابه‌جایی تعریف شده است. اگر اندازه بردار جابه‌جایی به دست آمده از نرم‌افزار پی‌آی‌ویو برای هر پنجره واکاوی d' و اندازه محاسبه شده برای این بردار توسط روش‌های برازش این تحقیق d و خطای نسبی به درصد e باشد، آنگاه رابطه (20) به صورت زیر است.

$$e = 100 \left(1 - \frac{d}{d'}\right) \quad (20)$$

4-2- تحلیل تصاویر جابه‌جایی مصنوعی

جهت بررسی روش‌های برازش زیرپیکسل، ابتدا به بررسی صحت آن‌ها با

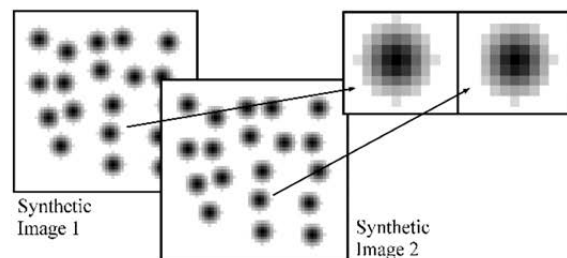


Fig. 7 Synthetic displacement images with Gaussian point patterns. The gray levels of images are inverted.

شکل 7 تصاویر جابه‌جایی مصنوعی با الگوی نقاط گوسی. تصاویر به صورت وارون یا نگاتیو ارائه شده است.

تصاویر مصنوعی با جابه‌جایی در مرتبه پیکسل پرداخته می‌شود. شکل 8 تصاویر مصنوعی با ابعاد 50x50 پیکسل و توزیع تصادفی نقاط با قطر پنج پیکسل و توزیع گوسی شدت روشنایی را نشان می‌دهد. در تصویر 8-b نقاط دارای جابه‌جایی 2 پیکسل در راستای افق به سمت راست تصویر است. در روش همبستگی، در صورتی که M و N به ترتیب طول و عرض پنجره‌های واکاوی باشند، طول و عرض صفحه همبستگی به ترتیب برابر با $2M - 1$ و $2N - 1$ خواهد بود [1].

در تصویر شکل 8 برای پنجره‌های واکاوی با ابعاد مختلف، با اعمال هر دو روش برازش ارائه شده در زیربخش‌های 1-2-2 و 2-2-2، میزان خطای محاسبه بیشینه همبستگی و تعیین بردار جابه‌جایی انجام و نتایج با نتایج نرم‌افزار پی‌آی‌ویو نیز مقایسه شده است. با کوچک‌تر کردن ابعاد این پنجره‌ها، خطای محاسبه افزایش یافته به گونه‌ای که در پنجره واکاوی 16x16 پیکسل، میزان خطای برازش سهمی درجه دوم 7.31% و برازش تابع با روش حداقل مربعات 7.02% به دست می‌آید. روش برازش تابع با روش حداقل مربعات به دلیل بیشتر بودن نقاط درگیر در حل نسبت به برازش سهمی خطای کمتری دارد.

از دیگر دلایل افزایش خطا با کوچک شدن اندازه پنجره واکاوی می‌توان به کاهش نقاط موجود در پنجره و ورود و خروج کامل و یا جزئی آن‌ها از پنجره واکاوی اشاره کرد. در نتیجه مقدار بیشینه حاصل از تبدیل همبستگی کاهش یافته و میزان نویز در صفحه همبستگی افزایش می‌یابد. در تصاویر واقعی اضافه شدن نویز ناشی از عملکرد دوربین تصویربرداری نیز به کاهش بیشینه همبستگی و افزایش نویز موجود در صفحه همبستگی کمک می‌کند. به این ترتیب میزان خطا در تعیین نقطه بیشینه در صفحه همبستگی می‌تواند افزایش یابد.

از عوامل دیگر مؤثر بر دقت تعیین نقطه بیشینه در صفحه همبستگی، میزان جابه‌جایی نقاط بین دو تصویر پی‌درپی و همچنین میزان غیرانتقالی بودن حرکت نقاط در پنجره واکاوی (برای نمونه در اثر وجود گرادیان‌های شدید) است. برای تحلیل داده با وجود این عوامل و دیگر عوامل مؤثر بر جابه‌جایی نقاط، روش‌های مختلفی توسعه یافته است. برای نمونه روش انتقال سلول³ برای جابه‌جایی‌های بزرگ به کار می‌رود [1]. بررسی دقیق‌تر این عوامل خارج از موضوع این پژوهش است و به این دلیل به تأثیر آن‌ها در تعیین بردار جابه‌جایی پرداخته نمی‌شود.

نتیجه تحلیل شکل 8 با برازش سهمی درجه دو و برازش رویه درجه دو به ترتیب در شکل‌های 9 و 11 نشان داده شده است. شکل 9 بردارهای جابه‌جایی، $\vec{d} = (d_x, d_y)$ ، و خطوط هم‌تراز مقدار جابه‌جایی، $d = |\vec{d}|$ ، به دست آمده توسط برازش با سهمی درجه دو را نشان می‌دهد. میزان خطای این روش از مقایسه بردارهای جابه‌جایی با بردارهای حاصل از تحلیل تصویرها با نرم‌افزار پی‌آی‌ویو در شکل 10 نشان داده شده است. به همین ترتیب شکل‌های 11 و 12 بردارهای جابه‌جایی و خطای محاسبه آن‌ها را با برازش توسط رویه درجه دو نشان می‌دهد.

شکل‌های 10 و 12 نشان می‌دهد که خطای محاسبه بردار جابه‌جایی در هر دو روش محدود به هفت درصد (در ناحیه‌های داخلی تصویرها) است. در مرزهای تصویر الگوریتم همبستگی به کار رفته به دلیل کامل نبودن پنجره واکاوی از دقت کافی برخوردار نیست و به این دلیل میزان خطا در مرزهای تصویر تا 17% افزایش یافته است. همچنین مقایسه این دو تصویر نشان می‌دهد برازش با رویه درجه دو از دقت بیشتری نسبت به برازش با سهمی

³ Window Shifting

¹ Gaussian function

² نرم‌افزار تحلیل تصاویر جابه‌جایی ذرات، PIVview، www.pivtec.com

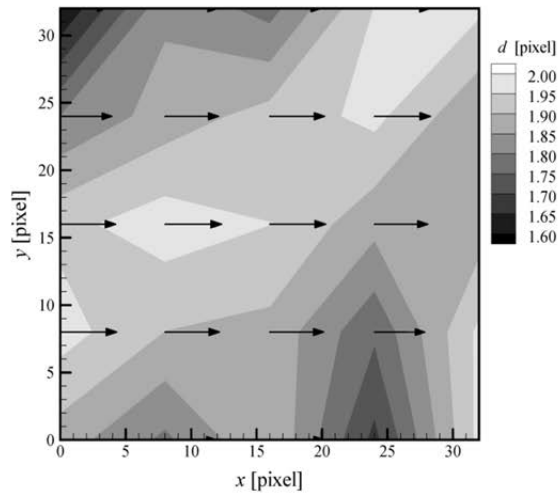


Fig. 11 Displacement vectors and contours of displacement vector magnitude for quadratic surface fitting applied to 50x50 pixel synthetic images with 16x16 pixel interrogation windows

شکل 11 بردارهای جابه جایی و خطوط تراز مقدار جابه جایی به دست آمده از برازش رویه درجه دو در تصویر مصنوعی با ابعاد 50x50 پیکسل و پنجره واکاوی 16x16 پیکسل

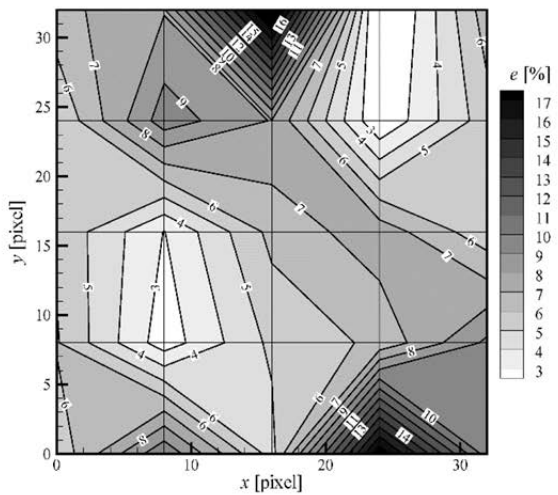


Fig. 12 Contour plot of the error of displacement vector magnitude of Fig. 11

شکل 12 خطوط هم تراز خطای اندازه بردارهای جابه جایی شکل 11 درجه دو برخوردار است.

3-4- تحلیل تصاویر واقعی

جهت بررسی تجربی روش های برازش سهمی درجه دو و رویه درجه دو، یک ورق از جنس لاستیک با سطح کاملاً صاف مورد استفاده قرار گرفت و توزیع نقاط بر آن با استفاده از اسپری رنگ ایجاد شد. در شکل 13 نمونه ای از تصاویر گرفته شده از این قطعه نشان داده شده است. در این تصویر نقاط مشکی بر پس زمینه از جنس لاستیک توزیع شده که دارای رنگ خاکستری است. ابعاد تصویر 400x400 پیکسل بوده و تصویر 13-b نسبت به تصویر 13-a در مقیاس زیرپیکسل جابه جا شده است. نتیجه اعمال فیلتر حذف رنگ پس زمینه در شکل 14 نشان داده شده است. علاوه بر حذف رنگ پس زمینه، تحلیل همبستگی بر تصاویر میان گیری شده بین 15 تا 20 تصویر انجام

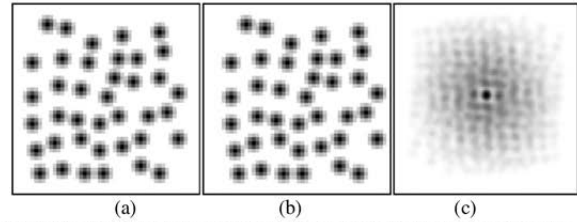


Fig. 8 Synthetic particle displacement images. (a) Original image, (b) image with two pixel particle shift to the right, (c) correlation of the images. The gray levels of images are inverted.

شکل 8 تصاویر مصنوعی جابه جایی نقاط، الف- تصویر اولیه، ب- تصویر با جابه جایی افقی دو پیکسل نقاط به راست، ج- تبدیل همبستگی دو تصویر نخست. تصاویر به صورت وارون یا نکاتیو ارائه شده است.

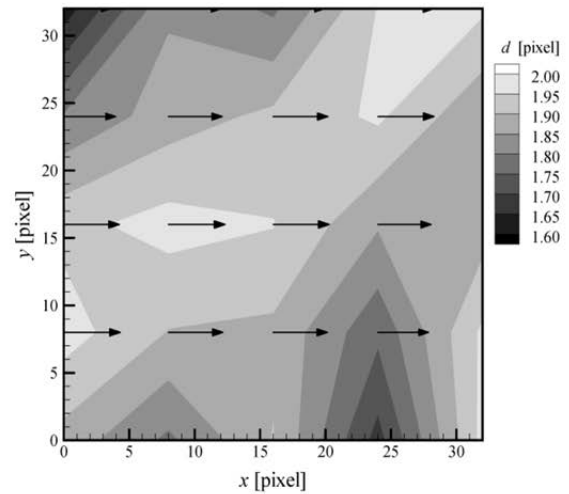


Fig. 9 Displacement vectors and contours of displacement magnitude for parabolic fitting method applied to 50x50 pixel synthetic images with 16x16 pixel interrogation windows

شکل 9 بردارهای جابه جایی و خطوط تراز مقدار جابه جایی به دست آمده با برازش سهمی درجه دوم در تصویر مصنوعی با ابعاد 50x50 پیکسل و پنجره واکاوی 16x16 پیکسل

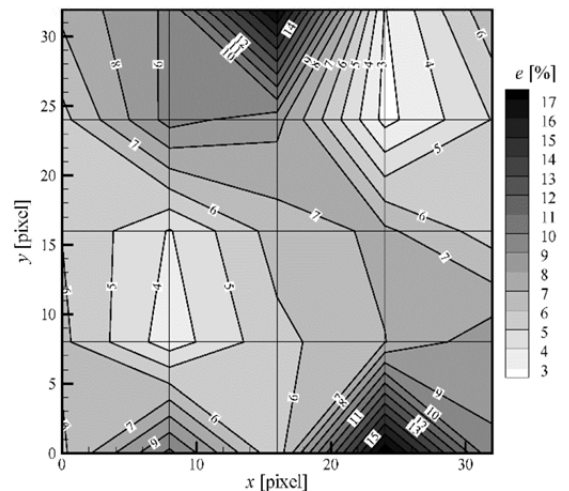


Fig. 10 Contour plot of the error of displacement vector magnitude of Fig. 9

شکل 10 خطوط هم تراز خطای اندازه بردارهای جابه جایی شکل 9

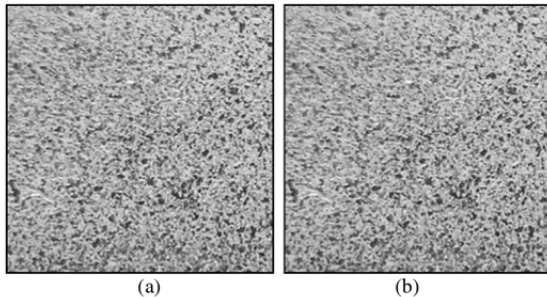


Fig. 13 Sample particle displacement images. (a) Reference image, (b) displaced/deformed image. The gray levels of images are inverted.

شکل 13 نمونه ای از تصویر جابه جایی ذرات، الف- تصویر مبنا، ب- تصویر جابه جا شده یا تغییر شکل داده. تصاویر به صورت وارون یا نکاتیو ارائه شده است.

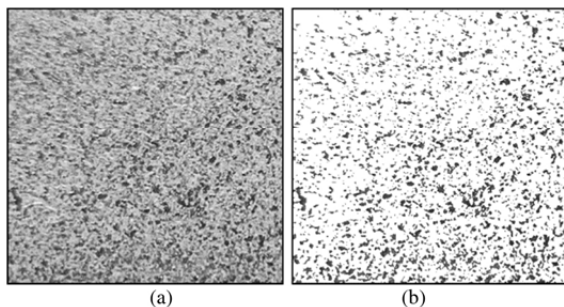


Fig. 14 Removed background color. The gray levels of images are inverted.

شکل 14 حذف رنگ پس زمینه. تصاویر به صورت وارون یا نکاتیو ارائه شده است.

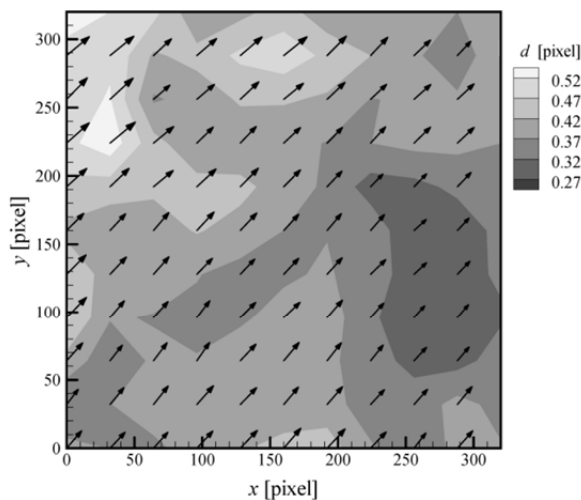


Fig. 15 Displacement vectors and contours of displacement magnitude of Fig. 13 using parabolic fitting

شکل 15 بردارهای جابه جایی و خطوط تراز مقدار جابه جایی در تصویرهای شکل 13 به دست آمده با برازش سهمی درجه دوم

5- نتیجه گیری

در این تحقیق کاربرد دو روش برازش جهت محاسبه میزان جابه جایی در تصاویر جابه جایی نقاط به صورت تئوری و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که استفاده از دو روش برازش با سهمی درجه دو و رویه درجه دو در تخمین جابه جایی دقت قابل قبولی دارد. از نظر دقت، روش برازش با رویه درجه دو به دلیل استفاده از سه نقطه در همسایگی نقطه

گرفته تا اثر نویز تصویر حذف شده یا کاهش یابد.

نتیجه تحلیل تصویرهای شکل 13 توسط برازش با سهمی درجه دو و با نرم افزار پی آی وی یو به ترتیب در شکل های 15 و 16 نشان داده شده است. مقدار خطا در اندازه بردار جابه جایی در شکل 17 از مقایسه این دو قابل ملاحظه است. در این تصویرها مقدار جابه جایی از 0.27 تا 0.55 پیکسل به دست آمده که بیشینه خطای آن 28% است. به عبارت دیگر بیشینه خطای اندازه گیری جابه جایی 0.5 پیکسل برابر با 0.14 پیکسل است. در بخش های قابل توجهی از تصویر میزان خطا 18% و کمتر است که برای جابه جایی 0.5 پیکسل خطای مطلق 0.09 پیکسل و کمتر را برآورد می کند. برای نسبت تبدیل 28.06 میکرومتر بر پیکسل مقادیر فوق نشان می دهد جابه جایی 14.03 میکرومتر با خطای 2.5 میکرومتر قابل اندازه گیری است.

محاسبه بردارهای جابه جایی در تصویرهای شکل 13 با استفاده از برازش رویه درجه دو در شکل 18 و خطای محاسبه جابه جایی در مقایسه با نتایج تحلیل با نرم افزار پی آی وی یو در شکل 19 نشان داده شده است. در مقایسه با برازش سهمی درجه دو، برازش رویه درجه دو دارای خطای کمتری است. بیشینه خطای نسبی 18% درصد و خطای غالب برابر با 10% است که برای جابه جایی 0.5 پیکسل (معادل با 14.03 میکرومتر)، به ترتیب متناظر با خطاهای مطلق 2.5 و 1.4 میکرومتر است.

بر اساس اندازه گیری در تصاویر بالا جابه جایی با مرتبه بزرگی 0.35 پیکسل یا 10 میکرومتر با دقت از مرتبه 0.035 پیکسل یا یک میکرومتر قابل اندازه گیری است.

نمودار تغییرات اندازه بردار جابه جایی حاصل از برازش سهمی درجه دو و رویه درجه دو و خطای متناظر آن ها در راستای محور x در $y = 128$ pixel در شکل 20 نشان داده شده است، همچنین جدول 1 تغییرات خطای نسبی با تغییر اندازه پنجره واکاوی را نشان می دهد. در این بررسی با نرمال سازی و حذف روشنایی پس زمینه نقطه بیشینه در صفحه همبستگی متمایز شده و با متوسط گیری بین چند تصویر یکسان اثر نویز کاهش یافته است.

در این جدول برای هر یک از روش های برازش، افزایش اندازه پنجره واکاوی، کاهش خطا را به همراه دارد. افزایش اندازه این پنجره اثر نویز و گسستگی نقاط تصویر دیجیتال و همچنین اثر نقاطی که از پنجره واکاوی دوم خارج یا به آن وارد شده اند را کاهش می دهد. چون نویز تصویر با متوسط گیری کاهش یافته است، این روند کاهش خطا نشان دهنده مؤثر بودن گسستگی نقاط تصویر، تعداد نقاطی که از پنجره دوم خارج یا به آن وارد شده اند و نویز تصویر (به صورت نسبی) در خطای محاسبه جابه جایی است.

روش برازش با رویه درجه دو در همه حالت ها دقت بیشتری نسبت به روش برازش با سهمی درجه دو نشان می دهد. دلیل آن تعداد نقاط مورد استفاده در آن است. با توجه به استفاده از سه نقطه در همسایگی نقطه بیشینه در صفحه همبستگی در روش برازش رویه درجه دو در مقایسه با سه نقطه (در هر یک از جهت های مختصات) در روش برازش سهمی درجه دوم، اثر نویز تصویر و گسستگی نقاط تصویر در برازش رویه کمتر و دقت آن در تخمین نقطه بیشینه بیشتر است. از طرفی دقت نسبی روش برازش با سهمی درجه دو و نیاز به توان محاسباتی کم در مقایسه با روش برازش رویه درجه دو، آن را به عنوان یک روش مناسب جهت تحلیل تصاویر به صورت هم زمان¹ یا تحلیل های مورد نیاز در زمان اندازه گیری معرفی می کند.

¹ Real-time

تحلیل‌های هم‌زمان یا تحلیل‌های اولیه در زمان اندازه‌گیری مناسب است.

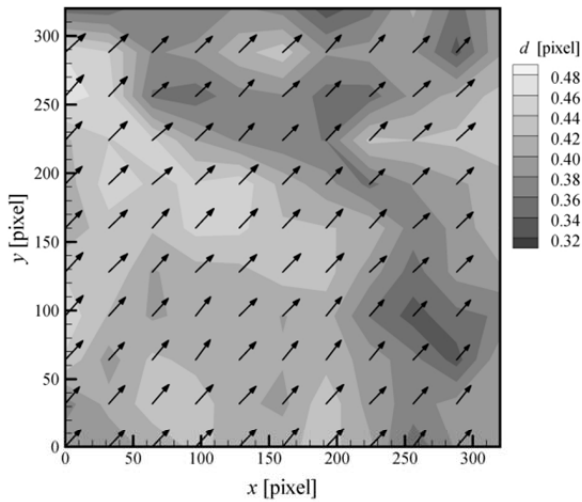


Fig. 18 Displacement vectors and contours of displacement magnitude of Fig. 13 using quadratic surface fitting

شکل 18 بردارهای جابه‌جایی و خطوط تراز مقدار جابه‌جایی در تصویرهای شکل 13 به دست آمده با برازش رویه درجه دوم

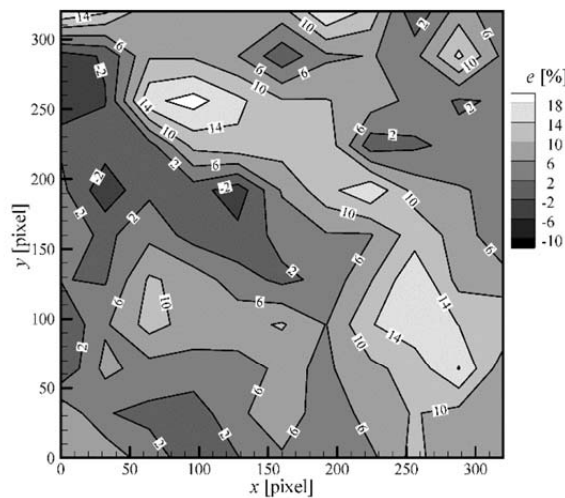


Fig. 19 Error contours of displacement magnitude in Fig. 18

شکل 19 خطوط هم‌تراز خطای مقدار جابه‌جایی در شکل 18

جدول 1 خطای اندازه‌گیری برحسب اندازه پنجره‌های واکاوی

Table 1 Variation measurement error with the size of interrogation window

انحراف خطا از مقدار میانگین [%]	مقدار خطای نسبی میانگین [%]	اندازه پنجره واکاوی	روش
2.458	6.119	128×128	برازش رویه درجه دو
5.502	6.769	64×64	
12.327	6.580	32×32	
3.239	13.271	128×128	برازش سهمی درجه دوم
7.134	10.378	64×64	
14.181	11.093	32×32	

پیشینه در صفحه همبستگی، دقیق‌تر از روش برازش با سهمی درجه دو که از سه نقطه در هریک از راستاهای مختصات استفاده می‌کند، است. با این حال هر دو روش می‌توانند جابه‌جایی در ابعاد زیرپیکسل و از مرتبه بزرگی 0.35 پیکسل یا 10 میکرومتر را با خطای حدود 0.035 پیکسل یا یک میکرومتر ثبت کنند.

بررسی تأثیر ابعاد پنجره واکاوی نشان داد افزایش اندازه پنجره، کاهش (نسبی) اثر نویز تصویر، کاهش گسسته بودن نقاط تصویر و همچنین کاهش تأثیر تعداد نقاط ورودی و خروجی پنجره دوم واکاوی می‌شود. دقت به دست آمده در نتایج این تحقیق وابسته به استفاده از روش‌های حذف رنگ پس‌زمینه و متوسط‌گیری بین تصاویر¹ است.

در این تحقیق نشان داده شد استفاده از برازش با سهمی درجه دو برای

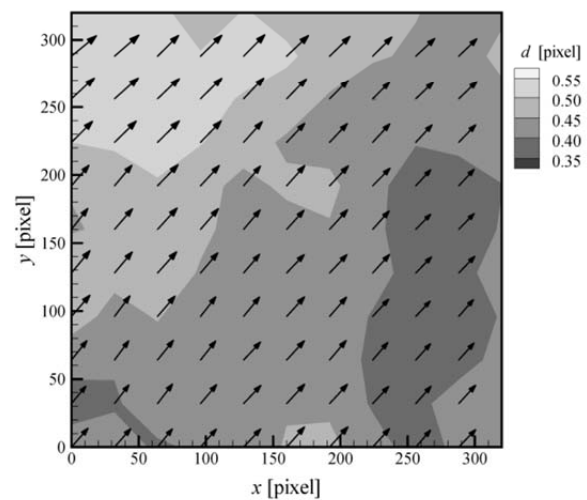


Fig. 16 Displacement vectors and contours of displacement magnitude of Fig. 13 from PIVview software

شکل 16 بردارهای جابه‌جایی و خطوط تراز مقدار جابه‌جایی در تصویرهای شکل 13 به دست آمده از نرم‌افزار پی‌آی‌وی‌ویو

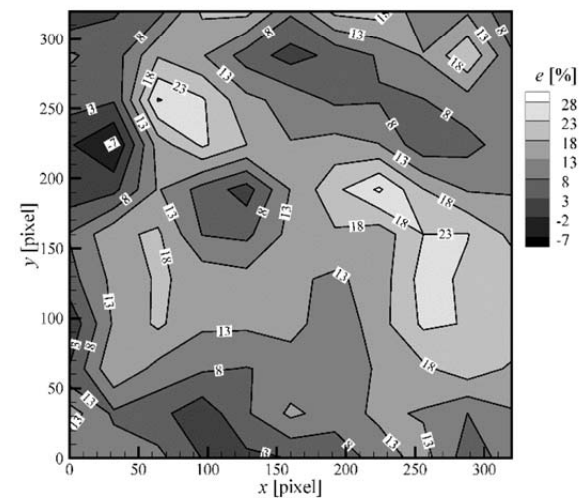


Fig. 17 Error contours of displacement magnitude in Fig. 15

شکل 17 خطوط هم‌تراز خطای مقدار جابه‌جایی در شکل 15

¹ Ensemble averaging

مجموعه اعداد صحیح \mathbb{Z}

علائم یونانی

فاصله دو نقطه مجاور در صفحه همبستگی در راستای x یا y	δ
فاصله دو نقطه مجاور در صفحه همبستگی در راستای x	δx
فاصله دو نقطه مجاور در صفحه همبستگی در راستای y	δy
فاصله بیشینه همبستگی تا مبدا مختصات در راستای x یا y	ϵ

7- مراجع

- [1] M. Raffel, J. Kompenhans, S. T. Wereley, C. E. Willert, *Particle Image Velocimetry: A Practical Guide*, 2nd ed., pp. 79–176, Germany: Springer, 2007.
- [2] R. J. Adrian, Double exposure, multiple-field particle image velocimetry for turbulent probability density, *Optics and Lasers in Engineering*, Vol. 9, No. 3, pp. 211–228, 1988.
- [3] J. Westerweel, Fundamentals of digital particle image velocimetry, *Measurement Science and Technology*, Vol. 8, No. 12, pp. 1379–1392, 1997.
- [4] M. Stanislas, J. Westerweel, J. Kompenhans, Particle image velocimetry: recent improvements, *Proceedings of the EUROPIV 2 Workshop*, Zaragoza, Spain, Springer, pp. 145–161, 2003.
- [5] A. Mohseni, On the technical aspects of the application of PIV in turbomachinery, *3rd Conference on Rotating Equipment in Oil & Power Industries*, Tehran, Iran, 2011.
- [6] R. A. Braga Jr., R. R. Magalhaes, R. P. Melo, J. V. Gomes, Maps of deformations in a cantilever beam using particle image velocimetry (PIV) and speckle patterns, *REM: R. Esc. Minas, Ouro Preto*, Vol. 68, No. 3, pp. 273–278, 2015.
- [7] D. J. White, W. A. Take, M. D. Bolton, Soil deformation measurement using particle image velocimetry (PIV) and photogrammetry, *Géotechnique*, Vol. 53, No. 7, pp. 619–631, 2003.
- [8] H. Isheil-Bubaker, J. F. Fontaine, R. Rahel, M. Roy, J. Serri, 3D displacements and strains solid measurement based on the surface texture with a scanner laser, *8th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering (Procedia CIRP 12)*, pp. 468–473, 2013.
- [9] I. Grant, Particle image velocimetry: A review, *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Mechanical Engineering Science*, Vol. 211, No. 1, pp. 55–76, 1997.
- [10] L. Lourenco, A. Krothapalli, On the accuracy of velocity and vorticity measurements with PIV, *Experiments in Fluids*, Vol. 18, No. 6, pp. 421–428, 1995.
- [11] B. Lecordier, *Study of the Interaction of the Propagation of a Premixed Flame with the Aerodynamic Field, by Association of the Laser Tomography and the velocimetry by Images Of Particles*, PhD Thesis, The University of Rouen, 1997.
- [12] F. Scarano, A super-resolution particle image velocimetry interrogation approach by means of velocity second derivatives correlation, *Measurement Science and Technology*, Vol. 15, No. 2, pp. 475–486, 2004.
- [13] A. Salari, M. B. Shafii, S. Shirani, An experimental review on microbubble generation to be used in echo-particle image velocimetry method to determine the pipe flow velocity, *Fluids Engineering*, Vol. 135, No. 3, pp. 034501-1 to 034501-6, 2013.
- [14] M. Zabetian, M. S. Saidi, M. B. Shafii, M. H. Saidi, Separation of microparticles suspended in a minichannel using laser radiation pressure, *Applied Optics*, Vol. 52, No. 20, pp. 4950–4958, 2013.
- [15] G. Akbari, N. Montazerin, M. Akbarizadeh, Stereoscopic particle image velocimetry of the flow field in the rotor exit region of a forward-blade centrifugal turbomachine, *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Power and Energy*, Vol. 226, No. 2, pp. 163–181, 2012.
- [16] M. Belmont, A. Hotchkiss, Generalized cross-correlation functions for engineering applications, part I: basic theory, *Journal of Applied Mechanics*, Vol. 64, No. 2, pp. 321–326, 1997.
- [17] A. Mohseni, *Development of Endoscopic Stereoscopic PIV for Investigating the IGV-Impeller Interaction in a Centrifugal Compressor*, pp. 101–105, Germany: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2011.
- [18] E. W. Weisstein, *CRC Concise Encyclopedia of Mathematics*, 2nd Edition, pp. 1713–1716, Boca Raton: Chapman & Hall, 2003.

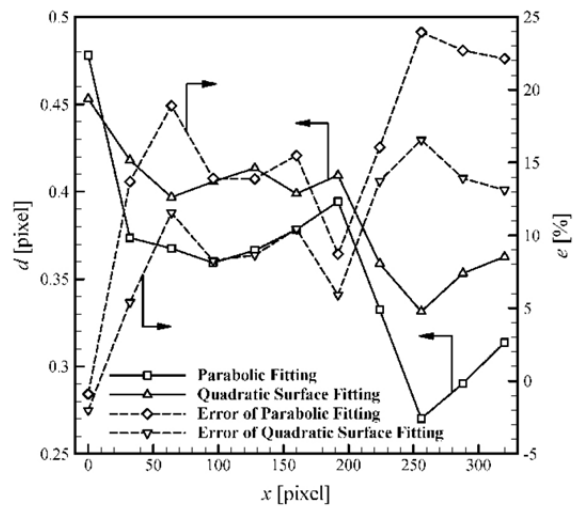


Fig. 20 Variation of displacement magnitude by parabolic and quadratic surface fitting along the x axis at $y = 128$ pixel (left axis) and their corresponding error (right axis)

شکل 20 نمودار تغییرات اندازه بردار جابه‌جایی حاصل از برازش سهمی درجه دو و رویه درجه دو (محور چپ) و خطای منتظر آن‌ها (محور سمت راست) در راستای محور x در $y = 128$ pixel

6- فهرست علائم

پارامترهای تابع برازش	a_0 تا a_5
تابع برازش	C
مقادیر همبستگی نقاط مورد استفاده در برازش تابع	C_1 تا C_9
تبدیل همبستگی گسسته	C_d
اندازه بردار جابه‌جایی	d
اندازه بردار جابه‌جایی حاصل از نرم‌افزار پی‌آی‌وی	d'
بردار جابه‌جایی	$\vec{d} = (d_x, d_y)$
قطر الگوی گوسی نقطه در تصویر	d_r
درصد خطا	e
شدت نور پیکسل	I
شدت نور نرمال شده پیکسل	I'
بیشینه روشنایی نقاط در یک تصویر	I_{max}
کمینه روشنایی نقاط در یک تصویر	I_{min}
تعداد نقاط در طول پنجره واکاوی	M
تعداد نقاط در عرض پنجره واکاوی؛ تعداد نقاط مورد استفاده در برازش منحنی	N
مختصات نقطه تصویر در \mathbb{Z}^2	(n_1, n_2)
شعاع دایره به مرکز نقطه تصویر در رابطه (19)	r
باقی‌مانده در برازش با روش حداقل مربعات	R
مجموعه اعداد حقیقی	\mathbb{R}
مختصات نقطه در صفحه تصویر یا صفحه همبستگی	(x, y)